Issue	Classification

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination					
10/082,018	CHEN ET AL.					
Examiner	Art Unit					
Deborah Crouch, Ph.D.	1632					

					IS	SSUE C	LASSI	FICA	TION			
ORIGINAL				IGINAL		CROSS REFERENCE(S)						
	CLA	SS		SUBCLASS	CLASS	SUBCLASS (ONE SUBCLASS PER BLOCK)						
	80	0		14	800	7						
INTERNATIONAL CLASSIFICATION			L CLASSIFICATION									
С	1	2	Р	21/00								
Α	0	1	к	67/00			•					
-				1								
				/								
				. /						·		
		(Δς		 nt Examiner) (Dat	e)					Total C	laims All	owed: 43
(Assistant Examiner) (Date)				Deborah Crouch Ph.D. 12/10/07				.G. claim(s)	O.G. Print Fig.			
	(Le	gal I	nstru	ments Examiner)	(Date)	(Pr	imary Examine	er)	(Date)		1	None

Image: Line Line Line Line Line Line Line Line	181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
2 32 62 92 122 152 3 34 6 64 94 124 154 5 37 35 7 65 95 125 155 6 38 36 15 66 96 126 156	182 183 184 185 186 187 188 189
3 33 5 63 93 123 153 4 34 6 64 94 124 154 5 37 35 7 65 95 125 155 6 38 36 15 66 96 126 156	183 184 185 186 187 188 189
4 34 6 64 94 124 154 5 37 35 7 65 95 125 155 6 38 36 15 66 96 126 156	184 185 186 187 188 189 190
4 34 6 64 94 124 154 5 37 35 7 65 95 125 155 6 38 36 15 66 96 126 156	185 186 187 188 189 190
6 38 36 15 66 96 126 156	186 187 188 189 190
	187 188 189 190
	188 189 190
7 39 37 67 97 127 157	189 190
8 40 38 68 98 128 158	190
8 9 39 69 99 129 159	
10 41 40 16 70 100 130 160	
11 42 41 17 71 101 131 161	191
12 28 42 18 72 102 132 162	192
9 13 43 73 103 133 163	193
10 14 44 19 74 104 134 164	194
11 15 45 20 75 105 135 165	195
16 46 21 76 106 136 166	196
12 17 29 47 77 107 137 167	197
13 18 30 48 78 108 138 168	198
14 19 31 49 79 109 139 169	199
22 20 32 50 80 110 140 170	200
21 51 81 111 141 171	201
22 33 52 82 112 142 172	202
23 34 53 83 113 143 173	203
23 24 35 54 84 114 144 174	204
24 25 1 55 43 85 115 145 175	205
25 26 56 86 116 146 176	206
27 57 87 117 147 177	207
26 28 58 88 118 148 178	208
27 29 2 59 89 119 149 179	209
36 30 3 60 90 120 150 180	210